BL-10C

## ジェランガムの会合特性 粘度と小角X線散乱法による研究 神保雄次,阿部菜穂,渡部克巳,和泉義信

<緒言> 電解質高分子多糖類Na型ジェランガム(NaGG) は,ある温度 T<sub>ODT</sub> において溶液物性が著しく変化する事 が知られている。この現象はヘリックス - コイル転移に伴 う NaGG 鎖の会合形成に由来するものと理解されている。 しかし, NaGG 会合体の構造情報が乏しい為に, 会合挙動 に関する詳細な議論は殆んど進行していない。本研究では, 会合研究に小角散乱実験(SAXS)を適用させた1例とし て, T<sub>ODT</sub>前後の粘度実験(全体構造評価)と小角 X 線散 乱実験(断面・局所構造評価)が行なわれ, NaGG 会合体の 構造評価が理論の助けを借りて行われる。

<実験> 測定試料には,三栄源 F.F.I.より提供されたジ ェランガム共通四次試料から分子量分別・精製された Fr-5,6-2 (*M* = 77800)が選ばれた。ここで*M* は粘度平均分 子量である。溶媒には添加塩濃度範囲 0.005 ≤ Cs/M ≤ 0.05 の NaCl 水溶液が使用された。

粘度測定には Ubbelohde 希釈型粘度計が使用され,高分 子鎖の全体構造を反映する固有粘度[n]が決定された。 SAXS にはマック・サイエンス (現 Bruker-AXS) 社製の SAXS 装置 (M18HFX-SRA, DIP220) 及び, 酵素回折計 (BL-10C, PF, KEK)が使用され,過剰散乱光強度△I(k)が 決定された。

<結果・考察> 図1には, [η]の Cs 及び温度依存性が示 されている。いずれの Cs でも T<sub>ODT</sub> (図中の矢印)より高 温側では , [ŋ]は一定の小さい値を取り , NaGG 鎖が完全に 分子分散している事が示唆される。 冠球円筒みみず鎖モデ ルによる解析の結果,低 Cs ほど鎖の剛直性が高い事が示 唆された。一方, T<sub>ODT</sub>より低温側では[η]が急激に増大し, 会合形成が示唆される。冷却による会合形成は,高Csほ ど促進され, NaGG 鎖の会合形成には, 分子間静電的斥力 相互作用の遮蔽効果が,鎖の剛直性より重要な因子である と考えられる。

図 2 には,一例として Cs = 0.005 M 中の NaGG からの△I(k)が Kratky プロットされている。ここで k は散乱ベクトルの絶対値である。本研究 の M 及び測定 k 範囲では,みみず鎖としての特徴が無視でき,円筒モ デルに対する次式が適用可能である。

 $k^{2}\Delta I(k)/c = (KM/2x^{2})[2x\mathrm{Si}(2x) + \cos(2x) - 1]\exp(-R_{c}^{2}k^{2}/2)$  (1)

式中, K は光学定数,  $2x = kM/M_1$  である。ここで, Cross-section Guinier プロットから決定された断面 の回転半径 R。が(1)式に代入されると,実験値との比較により単位長当たりのモル質量 MLが決定でき る。図中に示されている様に,実験結果を良く再現できる $M_{\rm L}$ 値は $T_{\rm ODT}$ 前後で約2倍変化している。 この結果より,低温時には,両末端がほぼ揃った2分子会合体が形成されている事が示唆される。 図3には,2分子会合体の断面の構造モデルが示されている。高温時及び低温時における断面の回転半 径はそれぞれ,  $R_c^2 = (1+p^2)r^2/4$ ,  $R_{cD}^2 = (5+p^2)r^2/4$ と記述でき,実験値との比較により軸比 p = 2.9, r=2.0 Å が決定できる。 会合部位の NaGG 鎖重心間距離は 4.0 Å であり, ジェランガム結晶中の 2 重ら せんモデルの2分子間距離4.3 Åに非常に近く 溶液中において NaGG 鎖は2重らせんを巻けるほど接 」近している事が示唆される。また,低温時における断面構造,M<sub>1</sub>値,及び「加から,会合体の剛直性 パラメータである持続長が約120 nm と見積もられた。このように粘度と SAXS を組み合わせる事によ り NaGG 会合体の構造モデルが定量化できた。当日は,得られた構造情報に基づいて NaGG の会合挙 動・高分子電解質としての特性・未解決問題についても検討される。

山形大学大学院理工学研究科



図1 固有粘度の温度及び添加塩濃度依存性







